

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  С.В. Иванов

" 30 " 09 2019 г.

Расписание промежуточной аттестации

Курс	Дисциплина	ФИО преподавателя	Дата зачета, экзамена	Место проведения
п е р в ы й	<i>Для аспирантов всех профилей</i>			
	Иностранный язык(кандидатский экзамен)	Экзаменационная комиссия	06.04.2020 - 10.04.2020	ауд.228,229
	История и философия науки (кандидатский экзамен)	Экзаменационная комиссия	24.04.2020	ИИЕиТ(Таможен ный пер.,2)
	Численные методы в физике (зачет)	К.ф.м.н. Баженов А.Н.	30.04.2020	выставочный зал
в т о р о й	Педагогика высшего образования(экзамен для аспирантов всех профилей)	к.ф.-м.н.Гулк Е.Б.	06.12.2019	выставочный зал
	<i>01.03.02 астрофизика и звездная астрономия</i>			
	Современная космология (зачет)	д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН Иванчик А.В.	07.05.2020	л. 514
	Излучение релятивистских частиц в астрофизике (зачет)	д.ф.-м.н. Быков А.М.	19.05.2020	л. 514
	<i>01.04.02 теоретическая физика</i>			
	Физика полупроводников (зачет)	д.ф.-м.н. Соколовский Г.С.	07.05.2020	ауд.120
	Магнетизм конденсированных сред (зачет)	д.ф.-м.н. Кричевцов Б.Б.	31.04.2020	выставочный зал

в т о р о й	01.04.04 физическая электроника			
	Физика поверхности (зачет)	д.ф.-м.н. Пронин И.И.	31.03.2020	л. 401
	Автоматизация физического эксперимента (зачет)	д.ф.-м.н.Тубольцев Ю.В.	26.03.2020	л. 517
	01.04.08 физика плазмы			
	Волновые процессы в магнитоактивной плазме (зачет)	д.ф.-м.н. Гусаков Е.З.	03.06.2020	зал Голонта
	Современные методы диагностики высокотемпературной плазмы (зачет)	д.ф.-м.н. Минаев В.Б.	27.04.2020	л.112
	01.04.07 физика конденсированного состояния; 01.04.10 физика полупроводников			
	Фазовые переходы и фазовые состояния в твердых телах (зачет)	д.ф.-м.н. Шадрин Е.Б., д.ф.-м.н. Перцев Н.А.	25.03.2020	выставочный зал
	Физическая кинетика (зачет)	к.ф.-м.н. Шумилин А.В.	21.04.2020	ауд. 120
	Магнетизм конденсированных сред (зачет)	д.ф.-м.н. Кричевцов Б.Б.	31.04.2020	выставочный зал
т р е т и й	01.03.02 астрофизика и звездная астрономия			
	Общая астрофизика (кандидатский экзамен)	Экзаменационная комиссия	29.05.2020	л. 514
	Гамма -астрономия (зачет)	д.ф.-м.н. Быков	14.05.2020	л.525
	Физическая кинетика	д.ф.-м.н.Яковлев Д.Г.	29.04.2020	л.514
	Нейтринные процессы в астрофизике (зачет)	д.ф.-м.н. Каминкер	21.05.2020	л. 308
	01.04.02 теоретическая физика			
	Теоретическая физика (кандидатский экзамен)	Экзаменационная комиссия	22.05.2020	выставочный
	Физика конденсированного состояния (зачет)	д.ф.-м.н.М.В. Заморянская	20.05.2020	602
	ЭПР: основы и применения (зачет)	д.ф.-м.н. Баранов П.Г.	10.04.2020	105
	01.04.04 физическая электроника			
	Физическая электроника (кандидатский экзамен)	Экзаменационная комиссия	14.05.2020	л. 507
	Масс-спектрометрические методы исследования (зачет)	д.ф.-м.н. Аруев Н.Н.	21.04.2020	л. 233
	Физика атомных столкновений (зачет)	д.ф.-м.н. Зиновьев А.Н.	27.04.2020	л. 125
	Лазерная спектроскопия атомов, молекул и кластеров (зачет)	д.ф.-м.н. Васютинский О.С.	27.03.2020	л. 121

т р е т и й	01.04.08 физика плазмы			
	Физика плазмы (кандидатский экзамен)	Экзаменационная комиссия	15.05.2020	ауд. 120
	Инженерные вопросы УТС (зачет)	д.ф.-м.н. Сахаров Н.В.	23.04.2020	л. 112
	Течения с физико-химическими процессами и плазмодинамика	д.ф.-м.н. Поняев С.А.	16.04.2020	л. 47
	01.04.07 физика конденсированного состояния; 01.04.10 физика полупроводников			
	Физика полупроводников (кандидатский экзамен)	Экзаменационная комиссия	15.05.20, 18.05.2020	выставочный зал
	Физика конденсированного состояния (кандидатский экзамен)	Экзаменационная комиссия	20.05.20 -21.05.2020	Выставочный зал
	Оптическая спектроскопия полупроводниковых гетероструктур (зачет)	д.ф.-м.н. Селькин А.В.	20.02.2020	
	Современные методы исследования твердых тел (зачет)	д.ф.-м.н. Брунков П.Н.	24.04.2020	ауд. 604
	ЭПР: основы и применения (зачет)	д.ф.-м.н. Баранов П.Г.	10.04.2020	л. 105
ч е т в е р т ы й	аспиранты всех профилей			
	ГИА : Государственный экзамен	Государственная экзаменационная комиссия	15, 16 июня 2020	Выставочный зал
	ГИА: Научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы	Государственная экзаменационная комиссия	22,23 июня 2020	Выставочный зал
	НИД: Промежуточная аттестация	Аттестационная комиссия	25 декабря 2019	лаб. Отделений ФТИ
	НИД: Промежуточная аттестация	Аттестационная комиссия	26 июня 2020	лаб. Отделений ФТИ

Инф. центр ГИИТ